

КИНЕТИКА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ — ПОЛИКРИСТАЛЛ
В ПЛЕНКАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

В. Н. Залмза, Б. И. Захаров

Изучение фазового перехода (ФП) аморфное состояние — поликристалл в твердых телах весьма актуально в связи с исследованиями эффектов переключения и "памяти" [1,2] в аморфных полупроводниках. В частности, для того, чтобы установить, может ли эффект обратимого переключения быть обусловлен этим ФП [3,4], необходимы исследования кинетики последнего.



Рис. 1. Изменение проходящих через пленку аморфного GeTe СВЧ сигнала (вверху) и светового потока (внизу) при фазовом переходе аморфного состояния — поликристалл. Разворотка 200 мксек/дел

В настоящей работе исследовалась кинетика ФП аморфное состояние — поликристалл в аморфных пленках GeTe толщиной 10^{-5} см, полученных термическим напылением в вакууме. В таких пленках GeTe авторами наблюдалась также эффекты переключения и "памяти". Для того, чтобы исследовать указанный ФП в условиях, приближенных к тем, в которых происходят эти явления, он стимулировался разогревом пленок мощным световым импульсом [5] со скоростью 10^6 град/сек, соответствующей, как показали исследования, скорости разогрева током аморфного вещества при переключении с "памятью" в идентичных пленках GeTe. Источником излучения служила импульсная газоразрядная лампа, спектр излучения которой лежал в интервале длин волн 0,2 — 0,8 мкм.

Вследствие генерации светом свободных носителей, ФП происходил при повышенной их концентрации (каки эффект переключения, в случае которого носители инжектируются из контактов), что может быть существенным для кинетики ФП аморфное состояние — поликристалл [5,6].

Кинетика ФП наблюдалась сверхвысокочастотным (СВЧ) бесконтактным методом [7] по изменениям удельной проводимости (σ) вещества, являющейся одним из наиболее структурно-чувствительных параметров твердых тел. Пленки облучались импульсом света в вакуумированном волноводе, причем изменения σ наблюдались по изменениям поглощаемой пленками мощности СВЧ волны малой амплитуды, распространяющейся через этот волновод.

На рис. 1 (вверху) приведена осциллограмма, характеризующая изменение СВЧ поглощения пленкой аморфного GeTe во время ее облучения мощным световым импульсом газоразрядной лампы: (нижняя осциллограмма – изменение во времени прошедшего через пленку светового потока). Как видно из рисунка, ФП начинается на определенной стадии разогрева аморфного GeTe и происходит за $100 \mu\text{сек}$.

При этом σ вещества необратимо возрастает на несколько порядков.

Электронномикроскопические и электронографические исследования показали, что после облучения пленка имела поликристаллическую структуру: средний размер выросших в веществе кристаллитов составлял 10^{-3} см (размер области корреляции в исходном аморфном веществе был порядка 10^{-7} см). Повторные облучения не изменяли структуры поликристаллических пленок.

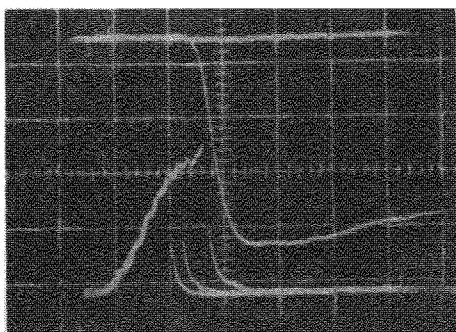


Рис. 2. То же, что на рис. 1 для трех световых импульсов различной длительности. Разворотка $200 \mu\text{сек}/дел$

ФП аморфное состояние – поликристалл мог стимулироваться световыми импульсами, интенсивность и длительность (t) которых превышала некоторые пороговые величины. На рис. 2 представлены аналогичные приведенной на рис. 1 осциллограммы, полученные при облучении аморфной пленки GeTe тремя импульсами света с возрастающей t . Первый и второй импульсы не вызвали заметных изменений σ . ФП был стимулирован третьим импульсом с $t = 350 \mu\text{сек}$. Импульсы с меньшей t даже при значительном увеличении их интенсивности не стимулировали ФП аморфное состояние – поликристалл в аморфных пленках GeTe, а могли лишь расплавить и испарить эти пленки. При $t > 350 \mu\text{сек}$ ФП происходил при некоторой пороговой интенсивности светового импульса, соответствующей разогреву аморфного GeTe до 150°C , как показало сравнение подобных осциллограмм с измеренной аналогичным СВЧ методом температурной зависимостью σ аморфных пленок GeTe. Это соответствует температуре аналогичного ФП в аморфных пленках GeTe, стимулируемого термически [8]. Характерно также, что, как видно из рис. 2, ФП продолжался после спада интенсивности светового излучения и поддерживался вероятно, энергией, выделяемой в процессе ФП.

Подобным образом ФП аморфное состояние – поликристалл происходил в пленках других веществ – например, Ge и C [7]. Этот ФП происходил также при разогреве аморфных пленок Ge на металлической сетке, через которую пропускался импульс тока.

Описанным СВЧ методом наблюдалась и ФП, связанные с появлением жидкой фазы. Например, при облучении аморфных пленок Ge световым импульсом достаточной интенсивности после фазового перехода аморфное состояние – поликристалл наблюдалось появление жидкой фазы. Это проявлялось в характерном двустадийном изменении σ пленки (рис. 3).

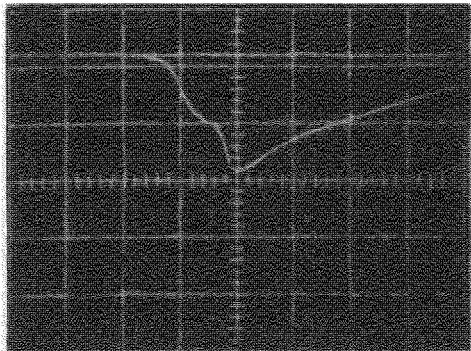


Рис. 3. Изменение СВЧ сигнала, проходящего через аморфную пленку Ge при фазовых переходах аморфное состояние – поликристалл – жидккая фаза. Разворотка 100 мксек/дел.

Приведенные выше результаты для GeTe позволяют приближенно определить скорость распространения фронта фазового превращения, которая оказалась в данных условиях порядка 10 см/сек.

Переключение с "памятью" в идентичных пленках GeTe наблюдались при τ электрического импульса порядка 10^{-4} сек и более. При этом в аморфном веществе между электродами возникала поликристаллическая проводящая нить шириной порядка 10^{-2} см, состоящая из кристаллитов размером около 10^{-3} см. Этот эффект и кинетика ФП аморфное состояние – поликристалл наблюдались в идентичных образцах в условиях повышенной концентрации свободных носителей и при соизмеримой скорости разогрева вещества, т.е. в весьма близких условиях. Поэтому можно предположить, что скорости роста кристаллитов в обоих случаях были одного порядка. Тогда время роста кристаллитов, составляющих поликристаллическую нить "памяти" до соприкосновения их границ должно быть порядка 10^{-4} сек, что соответствует минимальной τ электрического импульса, при которой происходит переключение с "памятью". Однако такой ФП не может, очевидно, вызвать эффект обратимого переключения, длительность которого порядка 10^{-10} сек [2].

Совпадение температур ФП аморфное состояние – поликристалл в GeTe, стимулированных термически и световым облучением свидетельствует о том, что избыточная концентрация свободных носителей, генерируемых светом, существенно не изменяет условий этого ФП.

Поступила в редакцию
19 ноября 1971 г.

Литература

- [1] Б.Т.Коломиец, З.А.Лебедев. Радиотехника и электроника, 8, 2097, 1963.
- [2] S.R.Ovshinsky. Phys. Rev. Lett., 21, 1450, 1968.

- [3] A.D.Pearson. *J. Non-Crystal. Sol.*, **2**, 1, 1970.
 - [4] H.J.Stocker. *J. Non-Crystal. Sol.*, **2**, 371, 1970.
 - [5] В.П.Захаров, Ю.А.Цвирко, В.Н.Чугаев. ДАН СССР, **170**, 1056, 1966.
 - [6] J.Feinleib, J.de Neufille, S.C.Moss, S.R.Ovshinsky. *Appl. Phys. Lett.*, **18**, 254, 1971.
 - [7] В.И.Залива, В.П.Захаров, Ю.М.Польский. Неорганические материалы, **7**, 1702, 1971.
 - [8] K.L.Chopra, S.K.Bahl. *J. Appl. Phys.*, **40**, 4171, 1969.
-